PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-225170

(43)Date of publication of application: 14.08.2002

(51)Int.Cl.

B32B 9/00 B32B 15/08 B65D 81/38 C23C 16/26 F16L 59/06

F25D 23/06

(21)Application number: 2001-021144

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

30.01.2001

(72)Inventor: SUZUKI MASAAKI

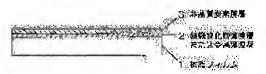
KUROKAWA HIDEO

(54) GAS BARRIER FILM, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME AND VACUUM HEAT INSULATING BODY USING GAS BARRIER FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas barrier film having sufficiently high gas barrier properties for the long-term preservation of food or the vacuum keeping of a vacuum heat insulating panel.

SOLUTION: An inorganic oxide membrane layer or a metal membrane layer is formed on at least one surface of a resin film and an amorphous carbon film layer is further formed on the inorganic oxide or metal membrane layer to constitute the gas barrier film. By this constitution wherein the gas barrier layer is made double, gas barrier properties not sufficient in a single gas barrier layer can be enhanced. Further, the vacuum heat insulating body capable of holding long-term heat insulating capacity can be obtained by using this gas barrier film.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-225170 (P2002-225170A)

(43)公開日 平成14年8月14日(2002.8.14)

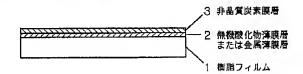
(51) Int.C1.7		識別記号	FΙ				·	፲ ード(参考)
B 3 2 B	9/00		B 3 2 B	9/00			A 3	E067
	15/08			15/08			F 3	H036
B65D	81/38		B65D	81/38			F 3	L102
C 2 3 C	16/26		C 2 3 C	16/26			4	F100
F16L	59/06		F16L	59/06			4	K030
		審查請求	永請求 請求	項の数13	OL	(全 13	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-21144(P2001-21144)	(71)出願人	. 0000058	000005821			
				松下電影	器産業	株式会社	:	
(22)出願日		平成13年1月30日(2001.1.30)	大阪府門真市大字門真1006番地					
			(72)発明者	(72) 発明者 鈴木 正明				
				大阪府	門真市	大字門真	[1006番	地 松下電器
				産業株式	式会社	内		
		. ∞	(72)発明者	無川 3	英雄			
				大阪府	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器			
				産業株式	式会社	内		
			(74)代理人	1000974	145			
				弁理士	岩橋	文雄	(外2:	名)
					最終百に続く			

(54) 【発明の名称】 気体遮蔽性フィルム、その製造方法およびそれを用いた真空断熱体

(57)【要約】

【課題】 食品の長期保存や真空断熱パネルの真空保持などの用途に十分な高い気体遮蔽性を有するフィルムを 提供する。

【解決手段】 樹脂フィルムの少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成し、さらにその無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の上に非晶質炭素膜層を形成して気体遮蔽性フィルムを構成する。気体遮蔽層を二重にしたこの構成によって、単独の気体遮蔽層で十分ではなかった気体遮蔽性を向上させることができる。さらに、この気体遮蔽性フィルムを用いることによって、長期の断熱性能を保持することができる真空断熱体を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂フィルムの少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなり、さらに記前無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜層の上に非晶質炭素膜層が形成されてなることを特徴とする気体遮蔽性フィルム。

1

【請求項2】 前記無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜層の膜厚が10nm以上、500nm以下の範囲であることを特徴とする請求項1記載の気体遮蔽性フィルム。

【請求項3】 前記非晶質炭素膜層の膜厚が1nm以上、1μm以下の範囲であることを特徴とする請求項1または2記載の気体遮蔽性フィルム。

【請求項4】 前記無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜層の膜厚に対して、前記非晶質炭素膜層の膜厚が10分の1から2倍の範囲であることを特徴とする請求項1から3いずれかに記載の気体遮蔽性フィルム。

【請求項5】 請求項1から4いずれかに記載の気体遮蔽性フィルムを複数枚接着して複合化したことを特徴とする気体遮蔽性フィルム。

【請求項6】 少なくとも一方の面にヒートシール層を 設けたことを特徴とする請求項1から5いずれかに記載 の気体遮蔽性フィルム。

【請求項7】 少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなる樹脂フィルムを一方向に走行させながら非晶質炭素膜を真空中で気相成膜させてなることを特徴とする気体遮蔽性フィルムの製造方法。

【請求項8】 少なくとも一方の面に導電性無機酸化物 薄膜層または金属薄膜層が形成されてなる樹脂フィルム 30 を一方向に走行させながら非晶質炭素膜を化学気相成長 させる気体遮蔽性フィルムの製造方法であって、原料ガスの導入管に高周波印加してプラズマ形成し、前記導電 性無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜層に負電圧印加することによって前記非晶質炭素膜を形成させてなることを特徴とする気体遮蔽性フィルムの製造方法。

【請求項9】 少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなる樹脂フィルムを一方向に走行させながら非晶質炭素膜を化学気相成長させる気体遮蔽性フィルムの製造方法であって、前記樹脂フィルムを走行させるロールのうち前記非晶質炭素膜を形成させる主ロールと、前記主ロールと対向した電極との間に高周波印加することによってプラズマ形成させることによって前記非晶質炭素膜を形成させてなることを特徴とする気体遮蔽性フィルムの製造方法。

【請求項10】 請求項1から6いずれかに記載の気体 遮蔽性フィルムを真空封止用容器として用い、前記真空 封止用容器中に平均密度1kg/m³以上、600kg/m³以 下である低密度芯材を真空封止してなることを特徴とす る真空断熱体。 【請求項11】 低密度芯材が平均空隙距離1nm以上、100μm以下の範囲である発泡体、繊維体、多孔体、または粉粒体の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項10記載の真空断熱体。

【請求項12】 請求項10あるいは11記載の真空断 熱体を断熱壁の壁材内部に備えてなることを特徴とする 断熱箱体。

【請求項13】 請求項12記載の断熱箱体を用いて構成されることを特徴とする冷凍冷蔵庫。

0 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、食品包装、医薬品包装、電池など電子デバイスの耐湿保護、真空断熱体の外被材などに用いられる気体遮蔽性に優れた気体遮蔽性フィルムおよびその製造方法に関するものである。さらに、気体遮蔽性フィルムを用いた真空断熱体やそれを利用した断熱箱体などに関するものである。

[0002]

【従来の技術】食品包装用や真空断熱パネルなどの気体 20 遮蔽性フィルムのうち、特に高性能なものとしてアルミニウム箔(アルミ箔)等の金属箔をラミネートしたフィルムが広く用いられている。気体遮蔽性としては金属箔の厚みにもよるが、酸素透過度 $0.1\,\mathrm{ml/m}^2\cdot24\,\mathrm{hr}$ 、水蒸気透過度 $0.1\,\mathrm{g/m}^2\cdot24\,\mathrm{hr}$ 程度以下の優れた性能を有している。

【0003】しかし、気体遮蔽性フィルムについては用途によって気体遮蔽性以外に求められる性能が異なっており、それら性能に関しては必ずしも十分なものであるとは言えず、代替できる気体遮蔽性フィルムが求められている。例えば、食品包装用途では、内容物の視認性や美観性などのために透明性が要求される場合がある。また、真空断熱パネルの用途では、アルミ箔の厚みが数μm以上あるために真空断熱パネルの縁部を熱が回り込むヒートリークを生じやすく、断熱体としての性能が低下しやすいものである。

【0004】さらに、これらのアルミ箔ラミネートした 気体遮蔽性フィルムを廃棄するときには、フィルム中の アルミ量が多いために複合素材としてリサイクルがし難 く、焼却処理する際には大量の残渣が生成するという問 40 題がある。

【0005】金属箔ラミネートフィルムに代わる気体遮蔽性フィルムとしては、酸化ケイ素(SiOx)や酸化アルミニウム(A12Ox)などの無機酸化物を蒸着した透明な気体遮蔽性フィルムや、アルミニウムなどの金属を蒸着した半透明な気体遮蔽性フィルムが用いられている。これらの気体遮蔽性フィルムは透明性という観点では優れているが、気体遮蔽性に関しては、金属箔ラミネート気体遮蔽性フィルムに比較して十分ではない。この理由として、無機酸化物や金属材料を蒸着で付けた薄膜50は決して均一ではなく、粒子が不規則に並んだ表面構造

であったり、蒸着密度のばらつきなどがあって、気体遮蔽性が十分に得られていないことである。また、この蒸着フィルムでは、水蒸気や酸素などに対して高い気体遮蔽性を得るために無機酸化物や金属材料の膜厚を厚くすると、透明性が低下するとともに、可撓性が低下し、亀裂や剥離が生じやすくなってしまう。

【0006】さらにこのような無機酸化物や金属材料が 蒸着された気体遮蔽性フィルムでは、無機酸化物や金属 材料などの蒸着による成膜時に基材フィルムに加わる延 伸による張力や、製袋して内容物を充填する加工時の応 10 力によって気体遮蔽層の膜質が劣化するために十分な性 能が得られていない。

【0007】これらを防ぐのに気体遮蔽層の上に保護フィルムをラミネートするなどの方法も取られているが決して十分ではなく、酸素透過度 $1\,\mathrm{ml/m}^2 \cdot 24\,\mathrm{hr}$ 、水蒸気透過度 $1\,\mathrm{g/m}^2 \cdot 24\,\mathrm{hr}$ 最后の長期保存や真空断熱パネルの真空保持が必要な場合には、気体遮蔽性が未だ十分でない。

【0008】そのため、さらに気体遮蔽性を向上させる 方法として、特開平7-80986号公報や特開平7- 20 285191号公報では、基材フィルム上に酸化ケイ素 などの無機質の気体遮蔽性薄膜層を形成し、さらに塩化 ビニリデン系共重合体又はエチレンービニルアルコール 共重合体の気体遮蔽性の高い樹脂をコーティングするフィルム構成が開示されている。この構成によって、被覆 層が薄くても、透明性を有する優れた気体遮蔽性フィルムが得られ、さらに、可撓性に優れ、折曲や揉みなどの 機械的外力が作用しても、気体遮蔽性の低下を抑制できる効果が得られることが開示されている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、基材フィルム上に形成した気体遮蔽性の薄膜層の上に気体遮蔽性の高い樹脂をコーティングしたフィルム構成においても、コーティングの厚さが薄い場合には、ピンポールなどができやすく気体遮蔽性が十分でない場合がある。また、コーティングが厚い場合には、コーティングによる応力によって基材フィルムのゆがみや反りなどが発生し、この気体遮蔽性フィルムを袋形状にして利用する際に加工が行いにくくなったりするという課題がある。

【0010】さらに、コーティングする樹脂については、塩化ビニリデン系共重合樹脂では廃棄の焼却処理時に関して焼却時に塩酸やダイオギシン発生の恐れがあり、エチレンービニルアルコール共重合体では湿度の高い状態での気体透過が高くなるという課題がある上に、下地である気体遮蔽性薄膜に金属材料を使用した場合にはその腐食を生じやすいという課題がある。

【0011】上記の従来技術の問題点を鑑み、本発明の 目的は、食品の長期保存や真空断熱パネルの真空保持な どの用途に十分な高い気体遮蔽性を有するフィルムを提 供するものである。また、可撓性に優れ、かつ折曲や揉 50

[0012]

【課題を解決するための手段】以上のような課題を解決するため、本発明は樹脂フィルムの少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなり、さらに前記無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜層の上に非晶質炭素膜層が形成されてなることを特徴とする気体遮蔽性フィルムである。

【0013】また、本発明は前記無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜層の膜厚が10nm以上、500nm以下の範囲であることを特徴とするものである。

【0014】また、本発明は前記非晶質炭素膜層の膜厚が1nm以上、 $1\mum$ 以下の範囲であることを特徴とするものである。

【0015】また、本発明は前記無機酸化物薄膜層また は前記金属薄膜層の膜厚に対して、前記非晶質炭素膜層 の膜厚が10分の1から2倍の範囲であることを特徴と するものである。

【0016】また、本発明は少なくとも一方の面にヒートシール層を設けたことを特徴とするものである。

【0017】また、本発明は前記気体遮蔽性フィルムを複数枚接着して構成したことを特徴とするものである。

【0018】また、本発明は少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなる樹脂フィルムを一方向に走行させながら非晶質炭素膜を真空中で気相成膜させてなることを特徴とする気体遮蔽性フィルムの製造方法である。

【0019】また、本発明は少なくとも一方の面に導電性無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなる樹脂フィルムを一方向に走行させながら非晶質炭素膜を化学気相成長させる気体遮蔽性フィルムの製造方法であって、原料ガスの導入管に高周波印加してプラズマ形成し、前記導電性無機酸化物薄膜層または前記金属薄膜に負電圧印加することによって前記非晶質炭素膜を形成40 させてなることを特徴とするものである。

【0020】また、本発明は少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金属薄膜層が形成されてなる樹脂フィルムを一方向に走行させながら非晶質炭素膜を化学気相成長させる気体遮蔽性フィルムの製造方法であって、前記樹脂フィルムを走行させるロールのうち前記非晶質炭素膜を形成させる主ロールと、前記主ロールと対向した電極との間に高周波印加することによってプラズマ形成させることによって前記非晶質炭素膜を形成させてなることを特徴とするものである。

0 【0021】また、本発明は前記気体遮蔽性フィルムを

真空封止用容器として用い、前記真空封止用容器中に平 均密度 1 kg/m³以上、600kg/m³以下である低密度芯 材を真空封止してなることを特徴とする真空断熱体であ

【0022】また、本発明は低密度芯材が平均空隙距離 1 n m以上、100μm以下の範囲である発泡体、繊維 体、多孔体、または粉粒体の少なくともいずれかを含む ことを特徴とするものである。

【0023】また、本発明は前記真空断熱体を断熱壁の 壁材内部に備えてなることを特徴とする断熱箱体であ

【0024】また、本発明は前記断熱箱体を用いて構成 されることを特徴とする冷凍冷蔵庫である。

[0025]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態につ いて説明する。

【0026】本発明の気体遮蔽性フィルムは、樹脂フィ ルムの少なくとも一方の面に無機酸化物薄膜層または金 属薄膜層が形成されてなり、さらに前記無機酸化物薄膜 層または前記金属薄膜層の上に非晶質炭素膜層が形成し 20 た構成である。このように、気体遮蔽層を二重にするこ とによって単独の気体遮蔽層で十分ではなかった気体遮 蔽性を向上させることができる。

【0027】この効果は、無機酸化物や金属材料の薄膜 が緻密な構造でなく、薄膜自体は粒子が不規則に並んだ 表面構造であったり、蒸着密度のばらつきがあるなどの ように薄膜の面内が均一ではないために、その表面をさ らに緻密な非晶質炭素膜で覆うことによって十分な気体 遮蔽性を得ることができるものである。

【0028】非晶質炭素膜を気体遮蔽層として用いるこ 30 とによる代表的な特長を以下にまとめる。

【0029】(1)薄膜においても膜質が緻密でありピ ンホールが極めて少ないために、気体が透過しにくい。 また非晶質であるので、結晶質のように結晶粒界を通じ ての気体透過がない。

【0030】(2)空気成分である気体(窒素、酸素、 アルゴン、二酸化炭素、水蒸気) に対する親和性が低い ため遮蔽性が高い。

【0031】(3)曲げとか折れとかの応力に対する耐 クラック性が高く、気体遮蔽性が劣化しにくく、信頼性 40 が高い。

【0032】(4)炭素間の化学結合についてsp3性 結合が多い非晶質炭素膜の場合は、硬質であり、表面層 が傷つきにくい。

【0033】(5)酸やアルカリ、有機溶剤に対する耐 薬品性が高い。

【0034】(6)透明性があり、気体遮蔽性の包装に おいて中味を確認できる。

【0035】(7)非晶質炭素膜は電気的に絶縁性であ

て使用した際に、容器を熱伝達するヒートリークによる 損失が低減される。

【0036】無機酸化物薄膜層または金属薄膜層は気体 遮蔽性を有し、透明または半透明の気体遮蔽層である が、材質によっては耐薬品性、耐湿性などが低い場合が ある。これに、非晶質炭素膜層で被覆することによっ て、上述の非晶質炭素膜の特長から透明性を保持したま ま気体遮蔽性を高め、かつ耐久性の高い優れた気体遮蔽 性フィルムを得ることができる。

【0037】また、非晶質炭素膜は薄くても緻密で均一 10 な膜質の薄膜であることから、樹脂コーティングの気体 遮蔽層に対して非常に薄い厚さにおいても、無機酸化物 薄膜層または金属薄膜層を単独で用いた場合に対して向 上させる効果がある。

【0038】また、可撓性が付与して、折曲や揉みなど の機械的外力による亀裂や剥離が発生しにくくする効果

【0039】次に、本発明の具体的な実施の形態につい て図を用いて説明する。

【0040】 (実施の形態1) 図1に本発明の実施の形 態1における気体遮蔽性フィルムの断面図を示す。基材 の樹脂フィルム1の上に真空蒸着法、スパッタリング法 などの真空成膜法で薄膜化された無機酸化物薄膜層また は金属薄膜層 2 が形成されてなる複合樹脂フィルムの上 に、さらに非晶質炭素膜層3が成膜された構成の気体遮 蔽性フィルムである。

【0041】図2は従来の気体遮蔽性フィルムの断面図 であり、基材の樹脂フィルム1の上に無機酸化物薄膜層 または金属薄膜層 2 が薄膜化されてなる複合樹脂フィル ムである。これに対して、図1の本発明の気体遮蔽性フ ィルムを用いると、従来の構成のフィルムよりも、非晶 質炭素膜層3の効果によって気体遮蔽性を向上すること ができる。

【0042】また、図3は従来の他の気体遮蔽性フィル ムの断面図であり、基材の樹脂フィルム1の上に無機酸 化物薄膜層または金属薄膜層 2 が薄膜化されてなる複合 樹脂フィルムの上に、樹脂コーティング4を形成して気 体遮蔽性を高めている。これに対して、図1の本発明の 気体遮蔽性フィルムを用いると、従来の構成のフィルム よりも、非晶質炭素膜層3の効果によって用いる雰囲気 環境によらずにより以上に気体遮蔽性を向上することが

【0043】なお、本実施の形態においては、基材の樹 脂フィルム1の片面のみに気体遮蔽層を形成したが、両 面に形成すればより優れた効果が得られる。

【0044】また、以下に述べる複合化した気体遮蔽性 フィルムのように、本発明の実施の形態1の気体遮蔽性 フィルムを複数枚接合して気体遮蔽性を高めることもで きる。そして、他の一般的な気体遮蔽性フィルムと接合 り、熱も伝えにくい。そのため真空断熱体の容器材とし 50 して気体遮蔽性を高めることもできるなど、様々な使用

形態が可能である。

【0045】さらに、本発明では気体遮蔽性を高めるた めに、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層 2上に非晶質 炭素膜層3を成膜した後に、その上に無機酸化物薄膜層 または金属薄膜層2を成膜し、そして非晶質炭素膜層3 を続いて成膜した、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層 2と非晶質炭素膜層3とを交互に積層した構成をとるの も効果がある。当然のことながら、交互積層数を増やせ ば増やすほど効果が高くなる。

態2における気体遮蔽性フィルムの断面図を示す。本発 明の実施の形態1の構成に接着層10を介してヒートシ ール層5を形成してなる。

【0047】この構成によって、本発明の気体遮蔽性フ ィルムを用いた袋形状の包装容器を形成することができ たり、他の素材との融着による複合材を形成することが できるという効果が得られる。

【0048】本実施の形態においては、基材の樹脂フィ ルム1の気体遮蔽層の形成されていない面に複合化して なるが、これに限らず気体遮蔽層である非晶質炭素膜層 20 3の面に形成しても効果が得られる。この際には基材の 樹脂フィルム1の面が表面に出ることになり、基材自体 を保護層として機能させることもできる。

【0049】なお、本発明においてヒートシール層と は、ヒートシーラーによる熱接合に限らず、インパルス シール、高周波接合、超音波接合などの方法により熱接 合可能な層を意味する。本発明の気体遮蔽性フィルム は、上記の接合方法によってヒートシール層を融着させ て容器形状に加工するなどの加工方法を取ることができ

【0050】さらに、この構成にさらに保護層としてフ ィルムを接着したり、樹脂をコーティングすることや、 紫外線防止、帯電防止、表面滑性付与などの表面処理を 施すことなどによって複合化して使いやすくすることも できる。

【0051】(実施の形態3)図5に本発明の実施の形 態3における気体遮蔽性フィルムの断面図を示す。本発 明の実施の形態1の構成の気体遮蔽性フィルム11を2 枚用いて接着層10を介して接合してなる構成に、さら に接着層10を介してヒートシール層5を形成した複合 40 化した気体遮蔽性フィルムである。

【0052】この構成によって、気体遮蔽性を高めた上 に、本発明の気体遮蔽性フィルムを用いた袋形状の包装 容器の形成ができたり、他の素材との融着による複合材 を形成することができるという効果が得られる。

【0053】本実施の形態においては、本発明の実施の 形態1の構成の気体遮蔽性フィルム11を2枚用いて複 合化しているが、さらに枚数を増やすと気体遮蔽性が高 まり好ましい。また、図5においては、非晶質炭素膜層 の面を向かい合わせて接着してなるが、複合化の向きに 50 が大きな割合を占める。また、断熱箱体が冷凍冷蔵庫等

関してはこの構成に限られるものではない。

【0054】 (実施の形態4) 図6に本発明の実施の形 熊4における真空断熱体の断面図を示す。本発明の実施 の形態3や実施の形態4などの気体遮蔽性フィルムを製 袋したフィルム21に低密度芯材22を封入してから真 空封止して真空断熱パネルを作製する。

【0055】この構成によって、極めて低い熱伝導率を 達成して高い断熱性能の断熱材を提供できる。すなわ ち、断熱体の熱伝導の成分は、主に固体熱伝導と気体熱 【0046】(実施の形態2)図4に本発明の実施の形 10 伝導と輻射熱伝導で構成される。真空断熱体は真空にす ることによってこれら熱伝導成分のうち気体熱伝導を極 めて小さくすることで熱伝導率を低くすることができ る。この際、固体熱伝導成分を小さくするために低密度 芯材にて構成することが効果的である。

> 【0056】本発明の気体遮蔽性フィルムを用いること によって、高い気体遮蔽性を有するので真空断熱パネル 内への気体の進入を防ぐ効果が高まり、長期にわたって 優れた断熱性能を確保することができるという効果が得 られる。

【0057】また、金属箔を気体遮蔽層として用いてい ないため、製袋されたフィルムのヒートシール部を回り 込んで伝熱するヒートリーク成分が低減するために、真 空断熱パネル面全体にわたって低い熱伝導率を得ること ができる。

【0058】本発明の実施の形態の真空断熱パネルにお いては、さらに長期にわたる断熱性能を確保するために 製袋された気体遮蔽性フィルム21で低密度芯材22を 真空封止する際に、気体成分の吸着剤を封入しておくこ とことができ、この構成によって信頼性を向上させるこ 30 とができる。

【0059】 (実施の形態5) 図7に本発明の実施の形 態5における断熱箱体の壁材の断面図を示す。本発明の 実施の形態4で示した真空断熱体23を断熱箱体の断熱 壁の内部に挿入してなる構成であり、本実施の形態では 壁材の一側面24の内面に真空断熱体23を張り付けて 構成し、さらに壁材の他の一側面 25 との間に断熱性を 有する発泡樹脂26を充填して構成している。

【0060】この構成によって真空断熱体23の高い断 熱性能を活かし、断熱箱体としての機械強度等を確保す ることができるなど実用上優れた効果が得られる。ま た、断熱箱体の壁材の内部に真空断熱体23を挿入する ことによって真空断熱体23が機械的な損傷を受けるこ とを防ぐことができるため、長期の信頼性を確保できる という好ましい効果も得られる。

【0061】本発明の実施の形態の断熱箱体に冷凍サイ クル装置を組み合わせることによって、冷凍冷蔵庫等の 機器を構成した際には、機器の省エネルギーについて優 れた効果が得られる。冷凍冷蔵庫等の機器では、その消 費エネルギーの要因として断熱箱体からの熱の逃散成分

40

の機器の構造的な強度を保持している。したがって、本 実施の形態の断熱箱体を用いることで、製品としての構 造強度を保持したまま、高い断熱性能による省エネルギ ーを達成することができる。

【0062】本発明の実施の形態の断熱箱体を冷凍冷蔵 庫等の機器に利用する場合には、一般的には断熱箱体の 壁材の外箱としては鋼板、ステンレス板などの金属板が 用いられ、内箱としてはアクリロニトリルーブタジエン スチレン共重合樹脂、ポリスチレン樹脂、ハイインパ クトスチレン樹脂などの樹脂シートが用いられる。ま た、発泡樹脂としてはポリウレタンフォーム、ポリスチ レンフォームなどが充填されて用いられる。

【0063】なお、本発明の実施の形態では、断熱箱体 の断熱壁内部に発泡樹脂を充填しているが、他には繊維 材、粉体、無機多孔体などの断熱性能を有する低密度材 を用いることにより同様の効果が得られる。

【0064】 (実施の形態6) 図8に本発明の実施の形 態6における気体遮蔽性フィルムの製造方法に関する装 置概略図を示す。真空容器40内にて、無機酸化物薄膜 層または金属薄膜層が形成された樹脂フィルムを押出し 20 ロール31から走行して、主ロール33の非晶質炭素膜 の成膜部35にて非晶質炭素膜層を作製した気体遮蔽性 フィルム34を巻取りロール32にて回収する。このよ うに、フィルムを一方向に走行させながら非晶質炭素膜 を真空中で気相成膜させることで工業的に生産性高く製 造することができる。

【0065】非晶質炭素膜の成膜部35において、本実 施の形態では、メタンなどの原料ガスの導入管39に励 磁コイル36にて高周波印加してプラズマ形成して、基 材の樹脂フィルムに非晶質炭素膜層を化学気相成長させ 30 る。

【0066】このとき、樹脂フィルム上に導電性無機酸 化物薄膜層または金属薄膜層が形成されている場合に は、導電性無機酸化物薄膜層または金属薄膜層に直流バ イアス電圧印加、好ましくは負電圧印加することによっ てプラズマ中のラジカル種やイオン種を引きつけて成膜 を加速するとともに非晶質炭素膜の膜質を向上させるこ とができる。

【0067】すなわち、緻密性、硬質さ、可撓性などが 高まるとともに、気体遮蔽性が向上する効果が得られ る。

【0068】また、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層 が形成された樹脂フィルムは無機酸化物薄膜層または金 属薄膜層の形成時に一方向に走行されたため一軸延伸さ れている。このときの応力によって樹脂フィルム状に形 成されている無機酸化物薄膜層または金属薄膜層に亀裂 や剥離等のクラック欠陥が発生して気体遮蔽性が低下し ていることがあり得る。したがって、その上に可撓性が あり、耐クラック性のある非晶質炭素膜を形成すること によって欠陥部を修復するとともに気体遮蔽性を向上さ 50 れば、これらの範囲に限られない。

せることができるという効果がある。

【0069】なお、本実施の形態では、真空容器内で非 **晶質炭素膜層のみを形成しているが、1つの真空容器内** で無機酸化物薄膜層または金属薄膜層と非晶質炭素膜層 を連続的に行っても良い。また、直流バイアス電圧とし ては、-500Vから100Vの範囲で印加することが でき、負バイアスが好ましい。フィルムの走行速度とし ては、1m/分から500m/分の範囲で行うことがで き、一軸延伸が強くなりすぎず、かつ生産性を考慮する と10m/分から200m/分が好ましい。

【0070】 (実施の形態7) 図9に本発明の実施の形 態7における気体遮蔽性フィルムの製造方法に関する装 置概略図を示す。実施の形態6と同じフィルムの走行機 構を持った装置において、基材の樹脂フィルムを走行さ せる主ロール33と、それに対向させた電極42との間 に高周波印加し、導入されたメタンなどの原料ガスから プラズマ形成して、非晶質炭素膜の成膜部35にてフィ ルム上に非晶質炭素膜層を化学気相成長させる。

【0071】このとき、無機酸化物薄膜層または金属薄 膜層が形成された樹脂フィルムが成膜部35のプラズマ 中を通過し、その上に非晶質炭素膜層が形成される。高 いエネルギーを持つプラズマ中での気相成長によって、 緻密性、硬質さ、可撓性、気体遮蔽性などの非晶質炭素 膜の膜質を向上させる効果が得られる。

【0072】次に、本発明の実施の形態について詳しく 説明する。

【0073】本発明で気体遮蔽層として用いる非晶質炭 素膜は、化学結合としてダイヤモンド状のsp3混成軌 道とグラファイト状の s p 2混成軌道とを含むが結晶性 ではない炭素膜である。この炭素膜は、非晶質で高分子 的な性質も有するために、緻密性、可撓性等を有してお り、耐クラック性が高い薄膜である。特に、非晶質炭素 膜の膜質としてダイヤモンド状の s p 3 混成軌道成分が 多い非晶質硬質炭素膜(ダイヤモンドライクカーボン 膜) の場合に緻密性の高さから気体遮蔽性に優れてお り、好ましい。

【0074】非晶質炭素膜の気体遮蔽性はその膜質に影 響する。非晶質炭素膜は、膜中に含有する水素原子濃度 が高くなると高分子的な性質が強くなり、逆に水素原子 濃度が低くなるとダイヤモンド的な性質が強くなり薄膜 の硬度が高くなるという特徴を有する。

【0075】特に、気体遮蔽性については、炭素同士の 結合が多いほど高くなると考えられるために水素原子濃 度が低い非晶質炭素膜である方が比較して優れた特性で ある。水素原子濃度が低くなりすぎると膜が堅くなり過 ぎて可撓性や耐クラック性が低下してしまうため、適し た水素原子濃度としては5原子%以上、50原子%以下 の範囲が好ましい。しかし、ピンホールが無く緻密であ り、曲げなどの応力に対して亀裂などの欠陥が生じなけ

【0076】本発明で用いる非晶質炭素膜の製造方法と しては、真空中で気相成膜させる方法が用いられる。カ ーボンやグラファイトをソースやターゲットとした真空 蒸着法やスパッタリング法、イオンプレーティング法な どの物理蒸着法や、メタンなどの原料ガスを用いた熱分 解重合、プラズマ重合などによる化学気相成長法を用い ることができる。

11

【0077】特に、基材として樹脂フィルムを用いる場 合には、樹脂フィルムの耐熱性が低いために低温で成膜 る必要があるためにプラズマを利用し気相成長が好まし い。また、樹脂フィルムが絶縁性であるためにプラズマ を発生させるために高周波を利用する成膜法が好まし い。したがって、本発明の実施の形態6および7に記載 したようにプラズマ中のイオン化成分のエネルギーを成 膜に利用する高周波プラズマ法による化学気相成長が特 に好ましい。

【0078】非晶質炭素膜の成膜に利用する原料ガスと しては、炭素と水素を含有する化合物が用いられる。例 えば、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、 ヘキサンなどのアルカン類:エチレン、プロピレン、ブ テン、ペンテンなどのアルケン類;ペンタジエン、ブタ ジエンなどのアルカジエン類;アセチレン、メチルアセ チレンなどのアルキン類:ベンゼン、トルエン、キシレ ンなどの芳香族炭化水素類;シクロプロパン、シクロへ キサンなどのシクロアルケン類;メタノール、エタノー ルなどのアルコール類:アセトン、メチルエチルケトン などのケトン類:アセトアルデヒドなどのアルデヒド類 が挙げられる。これらのガスを単独、または2種以上併 用して用いても良い。

【0079】また、原料ガスの濃度調整と搬送するため のキャリアガスとしては、原料ガスと反応しないで非晶 質炭素膜中に取り込まれないものが好ましく、ヘリウ ム、アルゴン、ネオン、キセノンなどの希ガスが用いら れる。

【0080】また、これらに原料ガスと反応して膜質を 制御するガス成分を加えることができ、水素、酸素、窒 素、二酸化炭素、一酸化炭素、水蒸気などを用いること ができる。原料ガス、希ガスおよびこれらのガスを組み 合わせて膜質を制御する。例えば、上記原料ガスと窒素 40 から成膜した非晶質炭素膜は窒化された成分を含み、膜 の緻密さを向上して気体遮蔽性を高めることができる。 また、酸素を含む場合には、非晶質炭素膜の透明性が向 上するなどの効果がある。

【0081】次に、本発明の気体遮蔽性フィルムの基材 としての樹脂フィルムは、例えば、ポリエチレン、エチ レンーアクリル酸エチル共重合体、アイオノマー、ポリ プロピレン、エチレンープロピレン共重合体、ポリー4 ーメチルペンテンー1などのポリオレフィン;ポリエチ

ート、ポリプチレンテレフタレートなどのポリエステ ン66、ナイロン610、ナイロン6/66、ナイロン 66/610などのポリアミド; 芳香族ポリアミド; ポ リ塩化ビニル;ポリ塩化ビニリデン、塩化ビニリデン-塩化ビニル共重合体、塩化ビニリデンーアクリロニトリ ル共重合体、塩化ビニリデンー(メタ)アクリル酸エス テル共重合体などの塩化ビニリデン系樹脂;ポリスチレ ン、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンー する必要があり、かつ大面積に均一に高速で薄膜形成す 10 アクリロニトリルーブタジエン共重合体などのスチレン 系ポリマー:ポリビニルアルコール、エチレンービニル アルコール共重合体などのビニルアルコール系ポリマ ー;ポリアミドイミド;ポリイミド;ポリエーテルイミ ド:ポリカーボネート:ポリスルホン:ポリエーテルス ルホン:ポリエーテルエーテルケトン;ポリアリレー ト;ポリフェニレンスルフィド;ポリフェニレンオキシ ド;ポリパラキシレン;ポリアクリロニトリル;ポリテ トラフルオロエチレン、ポリトリフルオロクロロエチレ ン、フッ化エチレンープロピレン共重合体などのフッ素 20 樹脂;セロハンなどのセルロース系ポリマー;塩酸ゴ ム;前記種々のポリマーの構成成分を含む共重合体など を用いることができる。

【0082】これらのポリマーは、単独または二種以上 を混合して用いることができる。また、基材は、単層フ イルムであってもよく、二種以上のポリマー層が積層さ れた積層フィルムであってもよい。基材フィルム層の厚 みは特に制限されず、包装適性、機械的強度、可撓性な どを考慮して適宜選択される。厚みは、通常、3~20 $0 \mu m$ 、好ましくは5~100 μm 程度である。

【0083】本発明の無機酸化物薄膜層を構成する無機 酸化物としては、マグネシウム、カルシウム、バリウ ム、チタン、ジルコニウム、タンタル、ルテニウム、亜 鉛、アルミニウム、インジウム、タリウム、ケイ素、錫 などの単体の酸化物、または複合酸化物が用いられる。 【0084】特に、透明性と気体遮蔽性に優れた酸化ケ イ素や酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウ ムなどが好ましく用いられる。これらは真空蒸着やスパ ッタリング、化学気相成長法などで成膜される。

【0085】また、導電性があり、透明性と気体遮蔽性 に優れた酸化錫、酸化インジウムとその複合酸化物など が好ましく用いられる。また、酸化チタンや酸化ジルコ ニウムなどは輻射低減効果があるために、真空断熱体の 気体遮蔽性容器に本発明の気体遮蔽性フィルムを用いる 場合に輻射伝熱による熱伝導率の低減効果があるために 好ましい。

【0086】本発明の金属薄膜層を構成する金属材料と してはアルミニウム、金、銀、銅、コバルト、コバルト ニッケル合金などの一般的な金属蒸着材料が用いられ る。気体遮蔽性フィルムの用途としては、一般的には蒸 レンテレフタレート、ポリエチレン-2,6-ナフタレ 50 着によるアルミニウム薄膜が好ましく用いられている。

【0087】本発明の気体遮蔽性フィルムに用いる無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚としては、透明性と気体遮蔽性を有するには10nm以上、500nm以下の範囲であるのが好ましい。

13

【0088】無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が10nmより薄い場合には、透明性は十分に確保できるが、気体遮蔽性が低下することになる。そのため、上部に形成する非晶質炭素膜層の厚みを厚くする必要がある。すなわち、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が10nm未満であり気体遮蔽性が多少劣っても、非10晶質炭素膜層が10nm以上の厚みであれば気体遮蔽性フィルムとしては良好な性能を持たせることができるため、1nm以上の膜厚範囲までは適用することができる。

【0089】また、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が500nmより厚い場合には、気体遮蔽性は十分であっても、透明性が低下したり、成膜時間がかかるなどの生産効率の面からも最適とはいえない。特に、金属蒸着薄膜では厚みが500nm程度までは半透明性があるが、それ以上になると遮光性が高くなりすぎる。し20かし、透明性よりも気体遮蔽性を優先する場合には、成膜速度など条件の検討によって生産効率を上げることができれば、1μm以下の膜厚範囲までは適用することができる。

【0090】また、これらの薄膜層の上に形成する非晶質炭素膜層の膜厚としては、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の欠陥部を覆って気体遮蔽性を向上させるのに十分な1nm以上、1μm以下の範囲であるのが好ましい。非晶質炭素膜層の膜厚は検討の結果、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の上に形成する場合には、1nm 30以上になると膜面内の均一性が高くなり、欠陥のない緻密な薄膜形成が可能であった。非晶質炭素膜層の成膜時間を考慮すると、1μm以下の厚さであれば生産効率を考慮して好ましく適用することができる。

【0091】上述の説明において、気体遮蔽層の厚みの範囲としては、厚い方では主に生産効率の観点で決定しており、薄い方では気体遮蔽性の向上で決定している。一例として、図10に実施の形態1の構成と従来例の構成について、無機酸化物薄膜の気体遮蔽層とその上に非晶質炭素膜層を形成した気体遮蔽層の効果を比較した。【0092】無機酸化物薄膜層だけでは酸素透過度は厚み10nmでほぼ飽和している。これは、無機酸化物薄膜層の均質性が低く欠陥等が存在するためであり、厚みを増しても10nm以上では大きな改善が見られない。それに対して、本発明の構成として、無機酸化物薄膜層の上に非晶質炭素膜層を形成すると無機酸化物薄膜層が薄い場合でも大きな改善が見られる。

【0093】これは、非晶質炭素膜層の均質性と緻密性 によって、非晶質炭素膜層の気体遮蔽性と共に、非晶質 炭素膜層が下部の無機酸化物薄膜層の欠陥を補修する効 50

果が合わさっているためと考えられる。なお、本発明の構成では、無機酸化物薄膜層が10nmより厚くなると、気体透過率計の測定範囲以下の $0.1ml/m^2 \cdot 24hr$ 以下となっている。おそらく、さらに酸素透過度は低減して気体遮蔽性は向上しているものと考えられる。

【0094】さらに、非晶質炭素膜を化学気相成長させる場合には下地層に対する被覆性が高いため、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚に対して非晶質炭素膜層の膜厚が10分の1から2倍の範囲であるのが十分な効果が得られる。

【0095】特に、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が100nm以下の時にこの非晶質炭素膜層の膜厚範囲が有効である。すなわち、非晶質炭素膜層は100nm以下の膜厚においても欠陥のない均質で緻密な膜を形成することができるために、薄い膜であっても下地の薄膜層のクラック、ピンホールなどの欠陥を覆って気体遮蔽性を向上させることができる性質を有する。

【0096】無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が10nmの時に非晶質炭素膜層の膜厚が1nmであれば、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層だけの気体遮蔽性より向上したことと、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が100nmの時に非晶質炭素膜層が200nmであれば無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の成膜効率と変わることない効率で成膜できたことより、上記の非晶質炭素膜層の好ましい膜厚範囲を得た。なお、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の膜厚が100nmより厚い場合には、上記の範囲で好ましい効果が得られるが、この範囲に限らず作業性と気体遮蔽性を考えて非晶質炭素膜層の厚さを決定することができた。

【0097】また、本発明の実施の形態1に述べた無機酸化物薄膜層または金属薄膜層と非晶質炭素膜層とを交互に積層する構成の場合には、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の折れ曲げなどに対する機械的な耐性を高めるために非晶質炭素膜層の可撓性を活かすことができる。構成の例を図11に示す。

【0098】すなわち、可撓性のある非晶質炭素膜層でサンドイッチ状に構成することによって層間の材料も含めて可撓性を付与することができる。このとき、非晶質炭素膜の間に配置される層は膜厚が厚すぎると改善効果が低い。そのため、無機酸化物薄膜層または金属薄膜層の厚みが10nm以上100nm以下の範囲であり、非晶質炭素膜層の厚みも10nm以上100nm以下の範囲であるときに、機械的強度を改善して可撓性を付与できると共に、生産効率の高い成膜条件で作製することができるという効果が得られる。

【0099】本発明の気体遮蔽性フィルムに用いるヒートシール層を構成する樹脂としては、熱接合性樹脂フィルムが使用できる。例えば、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン系、エチレン一酢酸ビニル共重合体、酢酸ビニルー塩化

(9)

ビニル共重合体、ポリエステル、ナイロン 6、ナイロン 1 1、ナイロン 1 2などのポリアミドなどのシートを好ましく用いることができる。

15

【0100】本発明の気体遮蔽性フィルムに用いる接着層としては、エチレン一酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン等を主成分とするホットメルト系接着剤や、ポリウレタン系、ポリエステル系、エポキシ系のドライラミネート接着剤などの一般的な接着剤を用いてフィルム同士を接合することができる。

【0101】次に、本発明の真空断熱体について説明す 10 る.

【0102】本発明の気体遮蔽性フィルムを用いて作製する真空断熱体は、製袋した気体遮蔽性フィルムを真空 封止容器として用いて、その中に低密度芯材を真空封止 したものである。

【0103】この低密度芯材としては、平均密度1kg/m³以上、600kg/m³以下の範囲であるものを好ましく用いることができる。この密度範囲は、真空断熱体の熱伝導率の成分のうち芯材の固体熱伝導成分を低くするために適した範囲である。すなわち、平均密度が1kg/m³未満では固体熱伝導成分は非常に小さくなるが、真空封止した際に芯材の機械強度が低いためつぶれてしまって真空断熱体を形成できなくなってしまう。平均密度が600kg/m³より大きい場合では、固体熱伝導成分が大きくなり真空排気して気体熱伝導成分を低減する効果がなくなってしまう。

【0104】さらに、低密度芯材が、平均空隙距離1n m以上、500μm以下、好ましくは100μm以下の 範囲である発泡体、繊維体、多孔体、または粉粒体の少 なくとも何れかであるのが好ましい。真空断熱体は、真 30 空排気によって内部の圧力が低減し、気体分子の平均自 由行程が長くなることによって、その圧力において気体 分子の障壁である低密度芯材が形成する空隙内で気体分 子の衝突を生じさせないことで気体熱伝導成分を低減す るものである。したがって、低密度芯材が形成する空隙 距離が小さければ小さいほど、真空断熱体を減圧にする 真空度を低く、すなわちあまり真空にしなくても低い熱 伝導率を達成することができる。実質的には比較的真空 排気が容易にできる0.001下orrから10下or rの真空度で高いに熱伝導率を得るには平均空隙距離1 nm以上、500μm以下、好ましくは油回転真空ポン プで容易に到達できる0.01Torrでは $100\mu m$ 以下の平均空隙距離の低密度芯材を選ぶのが効果があ

【0105】例えば、発泡体としては気泡が連続につながった連通構造であるポリウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンフォームなどの樹脂フォームを用いることができる。これらの密度は $1 \, \mathrm{kg/m}^3$ から $100 \, \mathrm{kg/m}^3$ 程度の範囲、平均気泡径は $1 \, \mu \, \mathrm{m}$ から $00 \, \mu \, \mathrm{m}$ 程度の範囲が一般的である。繊維体としては平 50

均繊維径が10 μ m以下のグラスファイバー、セラミッ クファイバー、ポリエステル繊維、フェノール樹脂繊維 などの無機化合物、有機化合物の各種繊維を用いること ができる。これらの密度は1kg/m³から600kg/m³程 度の範囲、平均繊維径は0.1μmから10μm程度の 範囲が一般的である。多孔体としてはシリカゲル、ゼオ ライト、シラスバルーンなどの天然、人工の無機多孔体 や、各種素材の樹脂に多孔形成した樹脂多孔体などを用 いることができる。これらの多孔体は、一般には粉粒体 の形状で用いるのが行い易い。また、粉粒体としては、 酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタンなどの無機 粉末や、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロ ピレン樹脂などの樹脂粉末や、炭素粉末などを用いるこ とができる。これらで粉体形状の芯材を構成する場合に は、粒径としては1nmから数mmまでの粉粒体を利用 して、粉体形状の芯材の密度は50kg/mプから600kg /m³程度の範囲、平均空隙距離は0.1μmから300 μm程度の範囲が一般的である。これら芯材を単独また は2種以上を併用して用いても良い。

【0106】なお、低密度芯材の取扱上、低密度芯材が 成形体でなく、粉や粒状の場合には、これらを製袋した 不織布などの内部の真空排気が可能なものの中に入れた 後に気体遮蔽性フィルムからなる容器に真空封止するの が適している。

【0107】本発明における真空断熱体の真空封止容器 内の真空度としては、上述の低密度芯材を用いることに よって0.001Torrから10Torrの低い真空 度においても十分な真空断熱性能を発揮することができ る。

【0108】このことは前述のように低密度芯材による 平均空隙距離が小さいために、低い真空度においても減 圧時の気体の平均自由工程がこの平均空隙距離よりも長 くなるために得られる効果である。

【0109】これによって真空断熱体の形成時に高真空度までの排気が不要であるという生産上の効果があるとともに、長期にわたる真空保持が容易になるという効果が得られる。

【0110】さらに、本発明の真空断熱体を長期に真空保持するために、真空封止容器内に外部から漏洩してくる空気成分を捕捉するための一般的な吸着剤やゲッタ剤を加えて低密度芯材を真空封止するのも効果がある。

【0111】本発明で得られる真空断熱体は、室温での熱伝導率が0.001W/mKから0.010W/mK の低い値を示し、断熱箱体を形成することによって優れた断熱性能が得られるという効果が得られた。

[0112]

【実施例】以下に、本発明の具体的な実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。

【0113】 (実施例1) 表面に100nm厚のアルミ

ニウム蒸着された厚さ 25μ mのポリエチレンテレフタレートフィルムの原反を実施の形態 6 の装置に取り付けて、走行速度 60 m / 分で非晶質炭素膜を形成した。周波数 13.56 MH z、電力 200 Wの高周波によってメタンガスをプラズマ形成した。さらに、フィルム上のアルミニウム蒸着薄膜層に-150 Vの負電圧印加してフィルム上に50 n mの非晶質炭素膜を形成して気体遮蔽性フィルムを作製した。

17

【0114】作製した非晶質炭素膜はX線回折法にて非 晶質であることを確認した。また、ラマン分光法による 10 評価によってダイヤモンド状の結合が多い硬質炭素膜で あることを確認した。

【0115】(実施例2)表面に100nm厚の酸化ケイ素薄膜層が形成された厚さ 25μ mのポリエチレンテレフタレートフィルムの原反を実施の形態7の装置に取り付けて、走行速度60m/分で非晶質炭素膜を形成した。周波数13.56MHz、電力200Wの高周波によってメタンガスをプラズマ形成してフィルム上に50nmの非晶質炭素膜を形成して気体遮蔽性フィルムを作製した。

【0116】(実施例3)表面に200nm厚の酸化錫・酸化インジウム複合薄膜層が形成された厚さ25μmのポリエチレンテレフタレートフィルムを用いた他は実施例1と同様に非晶質炭素膜を形成した気体遮蔽性フィルムを作製した。

【0117】 (比較例1) 表面に100 n m厚のアルミニウム蒸着された厚さ25 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルムを気体遮蔽性フィルムとした。

【0118】 (比較例2) 表面に100nm厚の酸化ケイ素薄膜層が形成された厚さ 25μ mのポリエチレンテ 30レフタレートフィルムを気体遮蔽性フィルムとした。

【0119】 (比較例3) 表面に100nm厚の酸化ケイ素薄膜層が形成された厚さ25 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルムに、エチレンービニルアルコール共重合体を3 μ mコーティングして気体遮蔽性フィルムを作製した。

[0120]

【表1】

	酸素透過度 (ml/m²·24hr)	水蒸気透過度 (g/m²-24hr)		
実施例1	0 ,1	0.15		
実施例2	0.2	0.2		
実施例3	0.15	. 0.2		
比較例1	1	1		
比較例2	2	2		
比較例3	0.5	. 2		

【0121】(表1)に、実施例1から3の気体遮蔽性フ 50 性フィルムを製袋して、不織布袋に入れて形を保持した

イルム、および比較例1から3の気体遮蔽性フィルムの酸素透過度、および水蒸気透過度の測定結果を示す。なお、酸素透過度は23℃の値、水蒸気透過度は40℃、相対湿度90%の値である。

【0122】表1に示すように、比較例に対して、本発明の実施例の構成によって気体遮蔽性フィルムの気体遮蔽性が向上している。

【0123】(実施例4) 実施例1で作製した気体遮蔽性フィルム2枚をポリウレタン接着剤を用いて張り合わせて、さらに高密度ポリエチレンフィルムのヒートシール層を接着して複合化した気体遮蔽性フィルムを作製した。この気体遮蔽性フィルムの気体透過度の測定結果は、酸素透過度および水蒸気透過度ともに、それぞれ気体透過測定装置の測定限界である0.1 ml/m²・24hr以下および0.1 g/m²・24hr以下であり、優れた気体遮蔽性を示した。

【0124】(実施例5)実施の形態7の装置中にフィ ルム上にプラズマCVD(プラズマ化学気相成長)によ る酸化ケイ素成膜部をプラズマCVD非晶質炭素膜成膜 20 部より手前に配置した装置を用いた。この装置に厚さ2 5 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルムの原反を 取り付けて、走行速度60m/分で酸化ケイ素膜層と非 晶質炭素膜層を形成した。一回の走行によって酸化ケイ 素膜が20nm厚さ形成し、その上に非晶質炭素膜が1 0 n m厚さ形成した気体遮蔽性フィルムを形成すること ができた。このフィルムをさらに装置に取り付けて合計 3回の成膜を行い、交互積層の気体遮蔽層を有する気体 遮蔽性フィルムを作製した。この気体遮蔽性フィルムの 気体透過度の測定結果は、酸素透過度および水蒸気透過 度ともに、それぞれ気体透過測定装置の測定限界である 0. 1ml/m・24hr以下および0. 1g/m・24hr 以下であり、優れた気体遮蔽性を示した。

【0125】 (実施例6) 実施例1で作製した気体遮蔽性フィルムにポリプロピレンフィルムのヒートシール層を接着して作製した気体遮蔽性フィルムを製袋して、かさ密度50kg/ n^3 、平均繊維径5 μ mの酸化ケイ素系繊維体を入れて、真空度0、01Torrで真空封止して真空断熱パネルを作製した。

【0126】この真空断熱パネルの平均温度24℃にお 40 ける熱伝導率は作製直後に0.004W/mKであり、 作製6ヶ月後では0.0045W/mKであって熱伝導 率の変化は少なかった。

【0127】比較として比較例3で作製した気体遮蔽性フィルムを用いて同様に真空断熱パネルを作製した。この真空断熱パネルの場合には、熱伝導率は作製直後に0.004W/mKであり同じ値を示したが、作製6ヶ月後では0.006W/mKであって熱伝導率が高くなり性能が低下していた。

【0128】 (実施例7) 実施例4で作製した気体遮蔽 性フィルムを製袋して、不織布袋に入れて形を保持した 19

かさ密度150kg/n³、平均粒径約10μmの酸化ケイ素粉体を入れて、真空度0.01Torrで真空封止して真空断熱パネルを作製した。

【0129】この真空断熱パネルの平均温度24℃における熱伝導率は作製直後に0.006W/mKであり、作製6ヶ月後では0.006W/mKであって熱伝導率の変化がなく、優れた断熱性能とその長期保持性能が確認された。

【0130】(実施例8)実施例6で作製した真空断熱パネルを用いて、化粧鋼板とアクリロニトリルーブタジ 10 エンースチレン共重合樹脂シートで構成された断熱壁の中に、真空断熱パネルを被覆面積率50%で断熱壁の化粧鋼板に張り付け、シクロペンタン発泡ウレタンフォームを充填して、この真空断熱パネルとウレタンフォームの厚み比率を1対2で断熱箱体を形成した。

【0131】この断熱箱体の断熱性能は、真空断熱パネルを挿入しないウレタンフォームだけの場合に対して約1.6倍の断熱性能を示し、優れた特性が得られた。この断熱箱体に冷凍システムを装備した冷凍冷蔵庫を作製したところ、省エネルギー効果として約8%が得られた。

[0132]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、食品の 長期保存や真空断熱パネルの真空保持などの用途に十分 な高い気体遮蔽性を有するフィルムを提供することがで きる。

【0133】また、可撓性に優れ、かつ折曲や揉みなどの機械的外力が作用しても亀裂や剥離が生じにくくて気体遮蔽性の低下を抑制できるなどの信頼性の高い気体遮蔽性フィルムを提供することができる。

【0134】さらに、使用したのちの焼却処理において 多くの残渣や塩酸などの発生のない廃棄時の影響のない 気体遮蔽性フィルムを提供することができる。

【0135】また、本発明の気体遮蔽性フィルムを用いることによって、長期の断熱性能を保持することができる真空断熱体を提供することができる。

【0136】さらに、この真空断熱パネルを使用して断熱箱体を構成することによって、省エネルギーに効果のある冷凍冷蔵庫などの機器を提供できる。

【0137】以上のように、本発明の気体遮蔽性フィル 40 ムおよびそれを用いた真空断熱体、断熱箱体は工業的に 価値が大なるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における気体遮蔽性フィ*

*ルムの断面図

【図2】本発明に関わる従来例の気体遮蔽性フィルムの 断面図

【図3】本発明に関わる他の従来例の気体遮蔽性フィル ムの断面図

【図4】本発明の実施の形態2における気体遮蔽性フィルムの断面図

【図5】本発明の実施の形態3における気体遮蔽性フィルムの断面図

) 【図6】本発明の実施の形態4における真空断熱体の断 面図

【図7】本発明の実施の形態5における断熱箱体の壁材の断面図

【図8】本発明の実施の形態6における気体遮蔽性フィルムの製造方法に関する装置概略図

【図9】本発明の実施の形態7における気体遮蔽性フィルムの製造方法に関する装置概略図

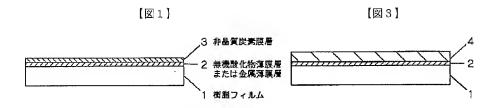
【図10】本発明の実施の形態1の気体遮蔽性フィルム 構成および図2に記載の従来例の構成における酸素透過 20 度の無機酸化物薄膜層の厚み依存の測定図

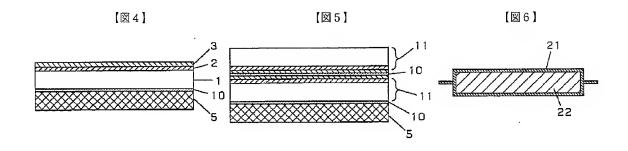
【図11】本発明の実施の形態1における気体遮蔽性フィルムの他の構成の断面図

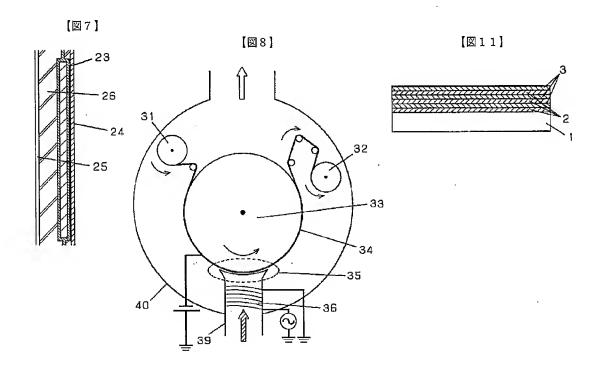
【符号の説明】

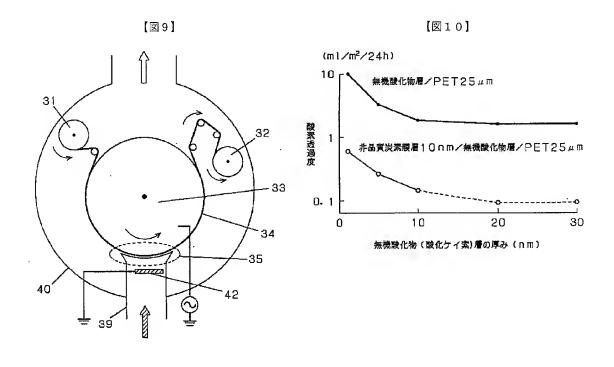
- 1 樹脂フィルム
- 2 無機酸化物薄膜層または金属薄膜層
- 3 非晶質炭素膜層
- 4 樹脂コーティング
- 5 ヒートシール層
- 10 接着層
- 30 11 気体遮蔽性フィルム
 - 21 製袋された気体遮蔽性フィルム
 - 22 低密度芯材
 - 23 真空断熱体
 - 24 断熱箱体の壁材の一側面
 - 25 断熱箱体の壁材の他の一側面
 - 26 壁材内に充填された発泡樹脂
 - 31 押出しロール
 - 32 巻取りロール
 - 33 主ロール
 - 34 気体遮蔽性フィルム
 - 35 非晶質炭素膜の成膜部
 - 39 導入管
 - 40 真空容器

【図2】









フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

F 2 5 D 23/06

FI F25D 23/06 テーマコード(参考)

Fターム(参考) 3E067 AA11 AB01 BB11A BB14A BB17A BB21A BB25A CA18 EA32 FC01 GA13 GA14 3H036 AA08 AB23 AB24 AB25 AB26 AB33 AC06 3L102 JA01 MB15 MB30 4F100 AA17B AB01B AB10 AD11C AKO1A AKO1D AK42 AROOE BA03 BA05 BA06 BA07 BA10A BA10C BA10D BA13 DD32 DE01E DG06E DJ01E EH662 EJ592 EJ612 GB07 GB48 GB66 GB90 JA12C JA15E JD02 JG01B JJ02 JK06 JK14 JK17 JL00 JL12D JM02B YY00B YY00C YY00E 4K030 AA10 BA27 BB05 CA07 CA12

FA04

<Publication No. JP-A No.2002-225170> Title "Gas Barrier Film, Method for Manufacturing the Same and Vacuum Heat Insulating Body Using Gas Barrier Film"

Scope of Claims

- 1. A gas barrier film comprising a resin film and an inorganic oxide membrane layer or a metal membrane layer, wherein the inorganic oxide membrane layer or the metal membrane layer is formed on at least one surface of the resin film, and wherein an amorphous carbon film layer is further formed on the inorganic oxide membrane layer or the metal membrane layer.
- 2. The gas barrier film according to claim 1, wherein a film thickness of the inorganic oxide membrane layer or the metal membrane layer is in the range between 10 nm or more to 500 nm or less.
- 3. The gas barrier film according to claim 1 or 2, wherein a film thickness of the amorphous carbon film layer is in the range between 1 nm or more to 1 μ m or less.
- 4. The gas barrier film according to any one of claims 1 to 3, wherein the film thickness of the amorphous carbon film layer is within the range between one-tenth to two times of the film thickness of the inorganic oxide membrane layer or the metal membrane layer.
- 5. The gas barrier film, wherein the gas barrier film recited in any one of claims 1 to 4 is combined by plural numbers.
- 6. The gas barrier film according to any one claim 1 to 5, wherein a heat seal layer is provided at least one surface thereof.
- 7. A production method of a gas barrier film, wherein an amorphous carbon film layer is formed in gas-phase within a

vacuum while moving to one direction a resin film which comprises an inorganic oxide membrane layer or a metal membrane layer in at least one surface thereof.

- 8. A production method of a gas barrier film, in which an amorphous carbon film layer is chemical vapor deposited while moving to one direction a resin film which comprises a conductive inorganic oxide membrane layer or a metal membrane layer in at least one surface thereof, wherein plasma is formed by applying high frequency wave to an injection pipe of a material gas, and the amorphous carbon film layer is formed by applying a negative voltage to the conductive inorganic oxide membrane layer or the metal membrane layer.
- 9. A production method of a gas barrier film, in which an amorphous carbon film layer is chemical vapor deposited while moving to one direction a resin film which comprises an inorganic oxide membrane layer or a metal membrane layer in at least one surface thereof, wherein the amorphous carbon film layer is formed by generating plasma through application of high frequency wave between a main roll used in forming the amorphous carbon film layer out of rolls moving the resin film and an electrode provided to face to the main roll.
- 10. A vacuum insulating body, wherein the gas barrier film according to any one of claims 1 to 6 is used as a vacuum lock container and a low density core material having an average density of 1 kg/m 3 or more to 600 kg/m 3 or less is vacuum locked in the vacuum lock container.
- 11. The vacuum insulating body according to claim 10, wherein the low density core material comprises at least one of a foam material, a fabric material a porous material or a powder material which has an average gas distance of 1 nm or more to 100 μ m or less.

- 12. An insulating box comprising the vacuum insulating body according to claim 10 or 11 inside a wall material of an insulating wall.
- 13. A fridge-freezer using the insulating box of claim 12.